# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

AA

(11)Publication number:

07-315926

(43) Date of publication of application: 05.12.1995

(51)Int.CI.

CO4B 35/49 HO1L 41/187

(21)Application number: 06-133750

(71)Applicant : NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

23.05.1994

(72)Inventor: TAKASE MASAKI

**OZEKI HIROBUMI** 

# (54) PIEZOELECTRIC PORCELAIN COMPOSITION FOR CERAMIC FILTER DEVICE EXCELLENT IN MOISTURE RESISTANCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a piezoelectric porcelain compsn. using a compsn. different from that of PZT as a base, having high Kr and having low Qm even at high humidity.

CONSTITUTION: A basic compsn. represented by the general formula, xPb(Mg3/1 Nb2/3)O3-yPbTiO3 (where  $0.05 \le x \le 0.50$ ,  $0.25 \le y \le 0.50$  and  $0 \le z \le 0.625$ ) is prepd. and NiO is incorporated into the basic compsn. by >0 to 5wt.%.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

05.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

25.03.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number\_of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁(J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-315926

(43)公開日 平成7年(1995)12月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 4 B 35/49	識別記号	庁内整理番号	FΙ			1	技術表示	箇所
H01L 41/187			C 0 4 B	35/ 49		Q		
			H01L	41/ 18	1 0 1	F		
			審查請求	未請求	請求項の数3	FD	(全 10	頁)
(21)出願番号	特願平6-133750		(71)出願人		47 朱陶業株式会社			
(22)出顧日	平成6年(1994)5月	23日			<b>占古屋市瑞穂区</b>	高辻町1	4番18号	
			(72)発明者	高瀬	催紀			
					的古屋市瑞穂区和 日業株式会社内	6辻町1	4番18号	日
			(72)発明者	尾関	文			
					名古屋市瑞穂区和 阿莱株式会社内	6辻町1	4番18号	日
			(74)代理人	弁理士	矢野 正行			

### (54) 【発明の名称】 耐湿性に優れたセラミックフィルタ素子用圧電磁器組成物

# (57)【要約】

【目的】PZTとは異なる組成を基本とし、Krが高く 且つ高湿度下でもQmが小さいセラミックフィルタ素子 用圧電磁器組成物を提供する。

【構成】一般式がx P b ( $Mg_{1/1}$  N  $b_{1/1}$ ) O, -y P b T i O, -z P b Z r O, で示され、0.05  $\le$  x  $\le$  0.50、0.25  $\le$  y  $\le$  0.50、0  $\le$  z  $\le$  0.62 5 からなる基本組成物に対して、N i Oを5 重量%以下(ただし0を除く)含有することを特徴とする。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式がx P b (Mg1/1 N b1/1) O」 -yPbTiO,-zPbZrO,で示され、0.05≦  $x \le 0$ . 50, 0.  $25 \le y \le 0$ . 50,  $0 \le z \le 0$ . 625からなる基本組成物に対して、NiOを5重量% 以下(ただし0を除く)含有することを特徴とする耐湿 性に優れたセラミックフィルタ素子用圧電磁器組成物。 ただし、一般式中、x、y及びzは、x+y+z=1を 充足する数である。

【請求項2】 フィルタがラダーフィルタである請求項 10 1 に記載の耐湿性に優れたセラミックフィルタ素子用圧 電磁器組成物。

【請求項3】 x=0.375、y=0.375、z= 0. 250からなる第一の組成と、x=0. 250、y = 0. 375、z = 0. 375からなる第二の組成とで 挟まれる相転移境界線上であって、第一の組成に近い組 成物を並列共振子、第二の組成に近い他の組成物を直列 共振子とする請求項2に記載の耐湿性に優れたセラミッ クフィルタ素子用圧電磁器組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、耐湿性に優れたセラ ミックフィルタ素子用圧電磁器組成物に関する。との圧 電磁器組成物は、セルラー用超薄型フィルタ、ページャ 用薄型フィルタなどのように、中間周波数が455kH zであるラダーフィルタに好適に利用され得る。

#### [0002]

【従来の技術】この種の圧電磁器組成物としては、位相 歪が小さく、かつ誘電率εrと径方向電気機械結合係数 Krができるだけ高く、更に耐湿負荷試験に対する機械 的品質係数Qm及びその変化率ができるだけ小さいもの が望まれている。これらの要望のいくつかを達成する目 的で相転移境界線(MPB)近傍の組成を有するチタン 酸ジルコン酸鉛Pb(TixZrュ-x)O,(以下、PZ Tと略記する。ただし、 $x = 0.4 \sim 0.6$ である。) を基本組成とし、種々の添加物によって各々の特性を微 調整しようとする提案がなされている。

【0003】例えば、特開平5-9072号公報には、 酸化クロムと酸化鉛の反応生成物の内、PbℷCrOℷよ りもPb,CrO。の多いPZT組成物とすることにより 40 -実施例1-耐湿性を向上させたセラミックフィルタ素子用圧電磁器 組成物が記載されている。また、特開平5-14801 6号公報には、PZTのPb原子の一部をBa等で置換 してMPBよりも正方晶系強誘電体相側の領域を基本組 成とし、これにSb等のソフト化剤及びCo等のハード 化剤を微量添加することにより、Krを大きく且つ高温 でのKrの劣化率を小さくしたセラミックフィルタ素子 用圧電磁器組成物が記載されている。

## [0004]

072号公報に記載のものは、Krについての検討がな されていない。また、特開平5-148016号公報に 記載のものは、耐湿性の検討がなされていない。更にい ずれもP2Tを基本組成としているので、圧電特性に関 してPZTを越えるものではない。

【0005】この発明の目的は、PZTとは異なる組成 を基本とし、Krが高く且つ高湿度下でもQmが小さいセ ラミックフィルタ素子用圧電磁器組成物を提供すること にある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】その目的を達成するため に、この発明のセラミックフィルタ素子用圧電磁器組成 物は、一般式がxPb (Mg,/,Nb,/,)O,-yPb  $TiO_{3}-zPbZrO_{3}$ で示され、 $0.05 \le x \le 0.$  $50, 0.25 \le y \le 0.50, 0 \le z \le 0.625 m$ らなる基本組成物に対して、NiOを5重量%以下(た だし0を除く) 含有することを特徴とする。ただし、一 般式中、x、y及びzは、x+y+z=1を充足する数 である。

#### 20 [0007]

【作用】上記基本組成物は、Qmが低く、Krが高い。し かもMPB上でεrが変化するので、例えばラダーフィ ルタにおいて並列用、直列用等その用途に応じて基本組 成を変えることにより適当な ε rを選択することができ る。そして、この基本組成物にNiOを所定量添加する と、Qmを下げながらεrとKrを向上させ、更にQmの耐 湿特性も向上させることができる。尚、本発明の一般式 中、x,y,zをそれぞれ上記の特定範囲に限定した理 由は次の通りである。

30 【0008】即ち、xが0.05に満たないと焼結性が 悪く、0.50を越えると高いTcが得られない。ま た、yがO、25に満たないと高いTcが得られず、 0.50を越えると高いεr, Krが得られない。更に z はゼロでも実用上問題ないが、0.625を越えると高 いTcが得られない。更にこれら基本組成に添加するN iOは、その添加量が増えるに従いTcが低下するので 最大5重量%までとした。

[0009]

【実施例】

本例は、基本組成の範囲を確定するとともに、この発明 の圧電磁器組成物の製造方法とNiOの添加効果を例示 するものである。

【0010】[基本組成の確定及び製造方法]純度9 9.3%の酸化鉛PbO、純度99.4%の酸化マグネ シウムMgO、純度99.5%の酸化ニオブNbュO。。 純度98.5%の酸化チタンTiO,及び純度99.0 %の酸化ジルコニウムZrO,を表1及び図1に示す組 成No. 1~13の組成に対応する調合割合でそれぞれ 【発明が解决しようとする課題】しかし、特開平5-9~50~調合し、アルミナ玉石とともに振動ミルにて乾式混合粉 3

砕し、混合物を850℃で2時間仮焼した後、ポット回 転機にてアルミナ玉石のほかイオン交換水、有機質結合 剤等とともに90rpmで23時間湿式混合することに よってスラリーを得た。なお、図1中、Tは強誘電正方 晶(ferroelectric tetragonal)、Rは強誘電菱面体晶 (ferroelectric rhombohedral)、PCは強誘電擬立方 晶(ferroelectric pseudocubic)の省略記号である。 【0011】スラリーを0.4Torr以下の真空中、 -40℃で凍結乾燥し、孔径500μmの篩いを通過さ せた後、lt/cm'の圧力で直径25mm×厚さ2m 10 【0012】 mの円板状に成形し、1300℃で2時間焼成した。続 いて焼成体を厚さ1mmになるまで研磨した後、Agペ\*

\* -ストにてその両主面に直径18 mmの電極パターンを スクリーン印刷し、720℃で焼き付けた。そして、こ れを100℃~150℃のシリコンオイル中に浸漬し、 電極間に30kV/cmの直流電圧を30分印加するこ とによって分極し、セラミックフィルタ素子用圧電磁器 とした。以上の製造工程は、後述の各々の例において も、調合段階で添加物が追加されることを除いて同様で ある。得られた圧電磁器についてεr、Qm、Kr及びTc を測定した結果を表1に示す。

【表1】

40	*** ==	[ mol分	nder 1		Кг		Тс
組成	ASH AX	[ #0132	ز داد	Q D	V. L	8 r	1.0
No.	PMN	PT	PZ		[%]		[℃]
1	. 500	. 500	0	3 2 0	2 2	890	253
2	. 375	. 500	. 125	3 3 0	15	700	283
3	. 250	. 500	. 250	3 3 0	1 6	800	3 1 6
4	. 125	. 500	. 375	3 2 0	1 7	900	351
5	. 500	. 375	. 125	100	46	3200	2 1 3
6	. 375	. 375	. 250	170	5 6	2000	245
7	. 250	. 375	. 375	150	3 0	770	278
8	. 125	. 375	. 500	180	24	700	3 1 3
9	. 500	. 250	. 250	190	4 2	840	226
1 0	. 375	. 250	. 875	200	4 0	640	206
1 1	. 250		. 500	220	3 4	500	263
1 2	. 125	. 250	. 625	250	19	530	293
1 3	.050	. 450	. 500	170	4.8	1200	366

[注] 表中、PMN、PT及びP2は、それぞれPb(Mg./.Nb./.)O。、PbTiO.及び Pb2r0.を表す。

表1にみられるように本発明の基本組成範囲、特にその MPB付近の組成No.5,6において、Qmが小さ く、Krが高く、εrも高い。また、組成No.6と組成 No. 7との間でεrが急変していることも判った。従 って、この2点を結ぶ線上の組成のうち、No. 6に近 い側を並列共振子用、No.7に近い側を直列共振子用 として選択すれば、Qmをできるだけ小さく、Krをでき るだけ高く維持しながら、所望のεrを具備する磁器が 得られることが明らかである。

【0013】[NiOの添加例]上記の組成No.6と なるように秤量した原料100%に対して、純度97% のNiOを所定量添加した以外は、上記と同様の方法に てセラミックフィルタ素子用圧電磁器を製造した。この セラミックフィルタ素子用圧電磁器について、εr、K r、Qm及びキュリー点Tcを測定した結果を表2に示

【0014】また、60℃、相対湿度95%の雰囲気中 でのQmの初期値に対する経時変化率(%)を測定した 結果を表3、図2及び図3に示す。図中、「6無添加」 とは、組成No.6に何も添加していないことを現し、 「6+NiO」とは、組成No.6にNiOを添加した ことを現す。尚、図2のデータを表記しなかったが、初 期値に対して20%減少したところで定常状態となって いることが図2から明らかである。

(0015) 【表2】

6

				_	5		
NiO重 [vtX]			e 1		K r[%]	Q <b>s</b>	T σ[T]
0.	2	2	3 0	0	5 7	120	2 4 2
0.	5	2	6 0	0	5 9	100	237
1.	0	2	9 0	0	6 1	9 5	230
3.	0	3	1 0	0	5 6	100	221
5.	0	3	2 0	0	5 5	100	205

\*【表3】

10

\*

時間	素		NIC	添加	量[3	量%	)				
[hr]	子	٥.	2	0.	5	1.	0	3.	0	5.	0
初期	A	125		107		95		101		102	
	В		117		107	_	97		95		99
114	A	-5		-4	į	-5		- 9		- 3	
	В		-5		0		-5		-5		- 5
280	A	-7	-	-4		+2		- 3		-3	
	В		-3		-4		+2		+5		-3
446	А	-10		+6		-2		-4		+2	
	В		-7		-5		-7		+1		-4
1043	A	-4		+6		+3		+3		0	
	В		-3		+ 5		+2		+8		+1

表2、表3、図2及び図3にみられるように、基本組成 No.6にNiOを所定量添加しただけで、Qmを下げ ながら $\epsilon$  rとK rを向上させ、更に高湿度下でのQmの経 時変化を抑制することができた。

#### 【0016】-実施例2-

本例は、実施例1の基本組成No. 7にNiOを添加し たセラミックフィルタ素子用圧電磁器について、その諸 特性を評価したものである。すなわち、前記表1及び図 1の組成No. 7となるように秤量した原料100%に 対して、純度97%のNiOを所定量添加した以外は、 実施例1と同様の方法にてセラミックフィルタ素子用圧 電磁器を製造した。このセラミックフィルタ素子用圧電 磁器について、εr、Kr、Qm及びキュリー点Tcを測定 した結果を表4に示す。

【0017】また、60℃、相対湿度95%の雰囲気中 でのQmの初期値に対する経時変化率(%)を測定した 結果を表5、図4及ひ図5に示す。図中、「7無添加」 とは、組成No.7に何も添加していないことを現し、 「7+NiO」とは、組成No.7にNiOを添加した

ことを現す。尚、図4のデータを表記しなかったが、初 期値に対して20%減少したところで定常状態となって いることが図4から明らかである。

#### [0018]

# 【表4】

NiOM [wt%]	e r	Kr[%]	Qn	Т «[°С]
0. 2	750	3 9	190	274
0. 5	780	4 2	160	269
1. 0	790	4.7	160	265
3. 0	8 4 0	4 7	160	257
5. 0	990	4 5	150	238

【表5】

	,	,										
時間	素		N I O 添加量 [重量%]									
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3.	0	5.	0	
初期	A	200		160		160		170		150		
	В		190		160		1 5 0		160		150	
119	A	-26		-7		-6		-10		-8		
	В		-23		- 9		-6		-5		- 5	
453	A	-68		-5		-6		-3		-7		
	В		-52		-3		~1		-1		- (	
548	A	-74		-6		- 9		-3		-7		
	В		-56		-4		-3		0		- 5	
1046	A	-85		-11		-16		-5		-9		
	В		-71		- 8		-8		-5		- 5	

表4、表5、図4及び図5にみられるように、基本組成 No. 7に対してもNiOを所定量添加しただけで、Q mを下げながらεrとKrを向上させ、更に高湿度下での 20 図7に示す。図中、「6+MnO」」とは、組成No. Qmの経時変化を抑制することができた。

7

【0019】-比較例1-

本例は、実施例1の基本組成No.6またはNo.7に MnOzを添加したセラミックフィルタ素子用圧電磁器 について、その諸特性を評価したものである。すなわ ち、前記表1及び図1の組成No.6またはNo.7と なるように秤量した原料100%に対して、純度94% のMnO<sub>2</sub>を所定量添加した以外は、実施例1と同様の 方法にてセラミックフィルタ素子用圧電磁器を製造し た。このセラミックフィルタ素子用圧電磁器について、 εr、Kr、Qm及びキュリー点Tcを測定した結果を表6 (基本組成No. 6)及び表8(基本組成No. 7)に

【0020】また、基本組成No.6にMnO2を添加 した磁器につき、60℃、相対湿度95%の雰囲気中で のQmの初期値に対する経時変化率(%)を測定した結

果を表7及び図6に示し、基本組成No.7にMnO, を添加した磁器につき、同様に測定した結果を表9及び 6にMnO₂を添加したことを現し、「7+MnO₂」と は、組成No. 7にMnOュを添加したことを現す。 [0021]

# 【表6】

MnO:量 [wt%]	ει	Kr[%]	Q m	Т∘[℃]
0. 2	1800	6 1	750	237
0. 5	1200	5 8	1200	231
1. 0	920	5 2	1300	218
3. 0	670	4 2	650	181

【表7】

10

9

時間	素		M n C	) ,添力	0 景 〔	重量外	6]		
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3.	0
初期	A	760		1300		1200		630	
	В		490		1100		1400		680
117	Α	-47		-33		-24	·	-16	
	В		-13		-44		-24		-21
233	А	-61		-35		-34		- 9	
	В		-30		-41		-44		-17
283	A	-36		0		-18		-10	
	В		+7		-11		-17		-22
470	Α	-39		-17		-16		-10	
	В	ļ	- 9		+32		-24		-14

【表8】

\*【表9】

20

MnO:量 [wt%]	8 [	K r[%]	Qя	Το[℃]
0. 2	650	5 1	410	263
0. 5	550	4 2	720	260
1. 0	5 2 0	4 8	2500	242
3. 0	510	4 1	750	207

\*

時間	柔		Mnc	) .添力	n 量 (	质量%]		
[hr]	子	0.	2	0.	5	1. 0	3.	0
初期	A	180		720		1300	650	·
	В		420		130	2500		750
122	A	-20		-11		-1	-3	
	В		-95		- 9	-44		-13
472	A	-6		-2		+5	+9	
	В		-19		-7	-46		-6
574	Λ	-11		+3		+42	+6	
	В		-27		-10	-23		-15
1115	A	-12		+3		+170	+11	
	В		-18		-15	+53		-14

表6~9 及ひ図6、7 にみられるように、基本組成N o. 6 及びN o. 7 のいずれに対してM n O.を添加しても、初期Qmがかえって大きくなるばかりか、ε rと K rの向上も認められず。更に高温度下でのQmの経時変化

を抑制することもできなかった。

【0022】-比較例2-

でも、初期Qmがかえって大きくなるばかりか、 $\epsilon$  rと K 本例は、実施例 1 の基本組成N o . 6 またはN o . 7 に rの向上も認められず、更に高温度下でのQmの経時変化 50 C o Oを添加したセラミックフィルタ素子用圧電磁器に

11

ついて、その諸特性を評価したものである。すなわち、前記表 1 及び図 1 の組成 N o. 6 または N o. 7 となるように秤量した原料 1 0 0%に対して、純度 9 7 . 8 % の C o O を所定量添加した以外は、実施例 1 と同様の方法にてセラミックフィルタ素子用圧電磁器を製造した。このセラミックフィルタ素子用圧電磁器について、 $\varepsilon$  r、K r、Q m及 びキュリー点 T cを測定した結果を表 1 0(基本組成 N o. 6)及 び表 1 2(基本組成 N o. 1 3)に示す。

【0023】また、基本組成No.6にCoOを添加し 10 た磁器につき、60℃、相対湿度95%の雰囲気中でのQmの初期値に対する経時変化率(%)を測定した結果を表11及び図8に示し、基本組成No.7にCoOを添加した磁器につき、同様に測定した結果を表13及び図9に示す。図中、「6+CoO」とは、組成No.6にCoOを添加したことを現し、「7+CoO」とは、\*

\*組成No.7にCoOを添加したことを現す。【0024】

【表10】

Co0量 [wt%]	8 T	K r[%]	Qn	T c[°C]
0. 2	1900	6 3	490	2 4 3
0. 5	2200	6 2	360	239
1. 0	2400	5 8	200	233
3. 0	分包	多不能	<b>8</b>	231

【表11】

, 1/+C0O] 24, A									
時間	素		CoC	添加	<b>1</b> [ f	量%	)		
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3. 0	
初期	Α	530		360		210			
137.741	В		460		380	•••	210		
								椡	
70	A	-26		-23		- 3		,	
	В		-37		-35		-12	定	
131	A	-38		-20		+12		f	
	В		-23		-13		+10		
								ず	
378	A B	-18		+3		+1			
	13		-19		-1	Ĺ	+1		
953	A	-5		+6		+20			
	В		+17		-1		+18		

【表12】

CoO盤 [wt%]	8 1	Kr[*]	Q e	Тс[℃]
0. 2	5 5 0	5 1	800	270
0. 5	5 1 0	4.8	530	271
1. 0	5 1 0	4 7	600	267
3. 0	5) <del>[</del>	瓦 不 第	E	263

【表13】

40

<b></b> _							

時間	素		C o O 添加量 [重量%]							
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3. 0		
रंग छ	Α	810		560		650				
	B		760		500		580			
		<b> </b> -		-		-	-	測		
134	A	-17		-21		-16				
	В		-3		+3		-6	定		
188	A	+10		-5		-10		杯		
	В		+14		+6		+4			
	-	<del>                                     </del>		-	-	-		g <sup>r</sup>		
380	A	-41		-16		-13				
	В		-15		-7		-8			
997	A	-84		-27		-13				
	В		-6 9		-26		-14			

表10~13及び図8,9にみられるように、基本組成 No.6及びNo.7のいずれに対してCoOを添加し rの向上も認められず、更に高湿度下でのQmの経時変化 を抑制することもできなかった。

#### [0025]

【発明の効果】以上のように、この発明の圧電磁器組成 物は、機械的品質係数が小さく、誘電率と電気機械結合 係数が高いので、これをセラミックフィルタ素子に適用 すれば、位相歪が小さく、群遅延時間特性に優れたもの となり、しかも耐湿性が著しく改善されているので、長 期間その特性を維持することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の圧電磁器組成物の基本組成物の範囲 を示す3成分系組成図である。

【図2】基本組成物No. 6のみからなる圧電磁器組成 物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラフであ

【図3】基本組成物No.6にNiOを添加した圧電磁 器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラ

フである。

【図4】基本組成物No. 7のみからなる圧電磁器組成 ても、初期Qmがかえって大きくなるばかりか、εrとK 20 物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラフであ

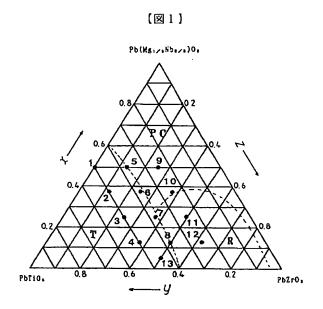
> 【図5】基本組成物No.7にNiOを添加した圧電磁 器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラ フである。

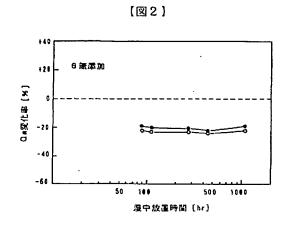
【図6】基本組成物No.6にMnO,を添加した圧電 磁器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグ ラフである。

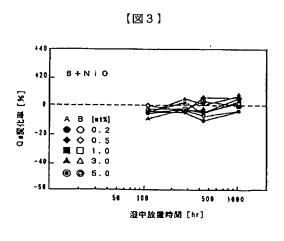
【図7】基本組成物No.7にMnO,を添加した圧電 磁器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグ 30 ラフである。

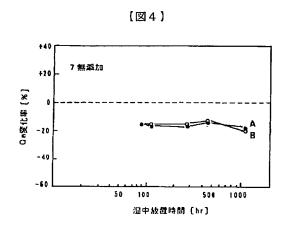
【図8】基本組成物No. 6にCo〇を添加した圧電磁 器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラ フである。

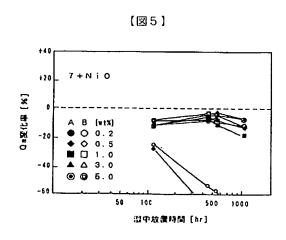
【図9】基本組成物No.7にCoOを添加した圧電磁 器組成物のQmの高湿度下における経時変化を示すグラ フである。

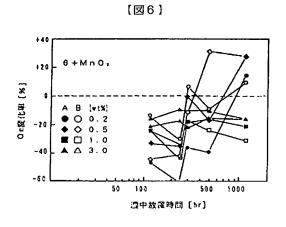


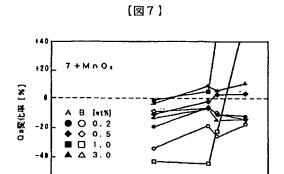


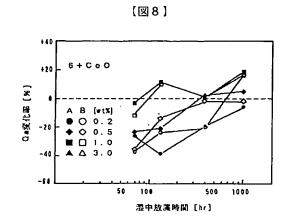










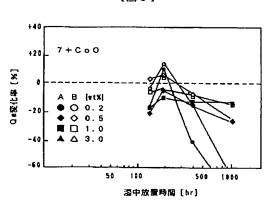




温中放置時間 [hr]

500 1000

50 109



JAPANESE [JP,07-315926,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION <u>TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS OPERATION EXAMPLE</u> DESCRIPTION OF DRAWINGS <u>DRAWINGS</u>

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components excellent in the moisture resistance characterized by carrying out content of the NiO 5 or less (however, 0 being removed) % of the weight to the basic constituent with which a general formula is shown by  $xPb(Mg1/3Nb\ 2/3)$  O3-yPbTiO3-zPbZrO3, and consists of 0.05 <= x <= 0.50, 0.25 <= y <= 0.50, and 0 <= z <= 0.625. However, x, and y and z are numbers which satisfy x+y+z=1 among a general formula.

[Claim 2] The piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components excellent in the moisture resistance according to claim 1 whose filter is a ladder filter.

[Claim 3] The piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components which is on the phase transition boundary line inserted by x=0.375, y=0.375, the first presentation that consists of z=0.250, and the second presentation which consists of x=0.250, y=0.375, and z=0.375, and was excellent in the moisture resistance according to claim 2 which makes other constituents near a parallel resonance child and the second presentation a series resonance child for the constituent near the first presentation.

JAPANESE [JP,07-315926,A]

<u>CLAIMS</u> DETAILED DESCRIPTION <u>TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS OPERATION EXAMPLE DESCRIPTION OF DRAWINGS <u>DRAWINGS</u></u>

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components excellent in moisture resistance. This piezoelectric-ceramics constituent may be used like the super-thin filter for cellular, and the thin filter for pagers suitable for the ladder filter whose intermediate frequency is 455kHz.

[0002]

[Description of the Prior Art] What has high [ as much as possible ] dielectric constant epsilonr and the direction electromechanical coupling coefficient Kr of a path and still as small [ phase distortion is small, and ] as this kind of a piezoelectric-ceramics constituent the mechanical quality factor Qm to an anti-humidity load test and its rate of change as possible is desired. Titanic-acid lead zirconate Pb(TixZr 1-x) O3 which has the presentation near the phase transition boundary line (MPB) in order to attain some of these requests (it is hereafter written as PZT.) However, it is x=0.4-0.6. It considers as a basic presentation and the proposal which is going to tune each property finely with various additives is made.

[0003] For example, the piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components which raised moisture resistance is indicated by JP,5-9072,A by considering as many PZT constituents of Pb5CrO8 among [ CrO /5 / Pb2] the resultants of chrome oxide and lead oxide. Moreover, the piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components made small is indicated [ rate / of degradation / of Kr in a large elevated temperature ] by JP,5-148016,A in Kr by permuting some Pb atoms of PZT by Ba etc., considering the field by the side of a tetragonal-system ferroelectric phase as a basic presentation, and carrying out minute amount addition of the hard-ized agents, such as Sb, and Co, rather than MPB, at this.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, as for the thing given in JP,5-9072,A, the examination about Kr is not made. Moreover, as for the thing given in JP,5-148016,A, a damp-proof examination is not made. Furthermore, since all are considering PZT as the basic presentation, PZT is not exceeded about a piezo-electric property.

[0005] The purpose of this invention is to offer the piezoelectric-ceramics [ with high and Kr ] constituent for ceramic filter components with Qm small also under high humidity on the basis of a different presentation from PZT.

[0006]

[Means for Solving the Problem] In order to attain that purpose, it is characterized by the piezoelectric-ceramics constituent for ceramic filter components of this invention carrying out content of the NiO 5 or less (however, 0 being removed) % of the weight to the basic constituent which a general formula is shown by xPb(Mg1/3Nb 2/3) O3-yPbTiO3-zPbZrO3, and consists of 0.05<=x<=0.50, 0.25<=y<=0.50, and 0<=z<=0.625. However, x, and y and z are numbers which satisfy x+y+z=1 among a general formula.

[0007]

[Function] The above-mentioned basic constituent has low Qm, and its Kr is high. And since epsilonr changes on MPB, suitable epsilonr can be chosen by changing a basic presentation according to the applications, such as an object for juxtaposition, and an object for serials, for example in a ladder filter. And if specified quantity addition of the NiO is carried out at this basic constituent, Kr can be raised as epsilonr, lowering Qm and the resistance to humidity of Qm can also be raised further. In addition, the reason which limited x, and y and z to the above-mentioned specific range, respectively is as follows among the general formula of this invention.

[0008] That is, high Tc will not be obtained if a degree of sintering is bad if x does not fulfill 0.05, and 0.50 is exceeded. Moreover, unless y fulfills 0.25, high Tc is not obtained, and if 0.50 is exceeded, epsilonr [ high ] and high Kr will not be obtained. Although zero of z are also still more satisfactory practically, high Tc will not be obtained if 0.625 is exceeded. Furthermore, since Tc fell as the addition increased, NiO added to these basic presentation was taken as to a maximum of 5 % of the weight. [0009]

# [Example]

- The example of an example 1-book illustrates the addition effectiveness of the manufacture approach of the piezoelectric-ceramics constituent this invention, and NiO while deciding the range of a basic presentation.

[0010] Lead oxide PbO of decision of a basic presentation, and the 99.3% of the [manufacture approach] purity, the magnesium oxide MgO of 99.4% of purity, Niobium oxide Nb 2O5 of 99.5% of purity, titanium oxide TiO2 of 98.5% of purity, and the zirconium dioxide ZrO2 of 99.0% of purity are prepared, respectively at a preparation rate corresponding to the presentation of presentation No.1-13 shown in Table 1 and drawing 1. After carrying out dry-blending grinding in the vibration mill with the alumina ball and carrying out temporary quenching of the mixture at 850 degrees C for 2 hours, the slurry was obtained by carrying out wet blending by 90rpm with ion exchange water besides an alumina ball, an organic binder, etc. with a pot rotating machine for 23 hours. In addition, a strong dielectric tetragonal phase (ferroelectric tetragonal) and R of T are the elision marks of strong dielectric rhombohedral (ferroelectric rhombohedral) one and a pseudo-cubic [ PC / dielectricity / strong ] (ferroelectric pseudocubic) among drawing 1.

[0011] After freeze-drying the slurry at -40 degrees C among the vacuum of 0.4 or less Torrs and passing the sieve of 500 micrometers of apertures, it fabricated by the pressure of 1 t/cm2 to disc-like [ with a diameter / of 25mm / x thickness of 2mm ], and calcinated at 1300 degrees C for 2 hours. Then, after grinding a baking object until it became 1mm in thickness, the electrode pattern with a diameter of 18mm was screen-stenciled to both the principal plane with Ag paste, and it was able to be burned at 720 degrees C. And this was immersed into the 100 degrees C - 150 degrees C silicone oil, and it polarized by impressing the direct current voltage of 30 kV/cm to inter-electrode for 30 minutes, and considered as the piezoelectric ceramics for ceramic filter components. The above production process is the same except for an additive being added in a preparation phase also in each below-mentioned example. The result of having measured epsilonr, and Qm, Kr and Tc about the obtained piezoelectric ceramics is shown in Table 1.

[0012] [Table 1]

組成 No.		[ mol分 ; PT	字 } ; PZ	Q m	K r [%]	8 T	Т c [ °C]
		<u> </u>					
1	. 500	. 500	0	3 2 0	2 2	890	258
2	. 875	. 500	. 125	3 3 0	15	700	283
8	. 250	. 500	. 250	3 8 0	16	800	316
4	. 125	. 500	. 875	3 2 0	17	900	3 5 1
5	. 500	. 875	. 125	100	46	3200	213
6	. 875	. 875	. 250	170	56	2000	2 4 5
7	. 250	. 375	. 375	150	30	770	278
8	. 125	. 375	. 500	180	24	700	3 1 3
9	. 500	. 250	. 250	190	4 2	840	2 2 6
10	. 375	. 250	. 375	200	4 0	640	206
1 1	. 250	. 250	. 500	220	34	500	263
1 2	. 125	. 250	. 625	250	19	530	293
18	. 050	. 450	. 500	170	4 8	1200	3 6 6

[注]表中、PMN、PT及びPZは、それぞれPb(Ng<sub>1/a</sub>Nb<sub>3/a</sub>)0<sub>a</sub>、PbTi0<sub>a</sub>及び PbZrO<sub>a</sub>を表す。

it sees in Table 1 -- as -- the basic presentation range of this invention -- especially -- presentation No. near [ the ] MPB -- in 5 and 6, Qm is small, Kr is high and epsilonr is also high. Moreover, it also turned out that epsilonr has changed suddenly between presentation No.6 and presentation No.7. Therefore, if the side near the object for parallel resonance children and No.7 is chosen for the side near No.6 among the presentations on the line which connects these two points as an object for series resonance children, it is small as much as possible in Qm, and it is clear [ maintaining Kr as highly as possible ] that the porcelain possessing desired epsilonr is obtained.

[0013] The piezoelectric ceramics for ceramic filter components were manufactured by the same approach as the above to 100% of raw materials which carried out weighing capacity so that it might be set to presentation No.6 of the [example of addition of NiO] above except having carried out specified quantity addition of the NiO of 97% of purity. About these piezoelectric ceramics for ceramic filter components, the result of having measured epsilonr, Kr and Qm, and Curie point Tc is shown in Table 2.

[0014] Moreover, the result of having measured the rate of aging to the initial value of Qm in the inside of 60 degrees C and the ambient atmosphere of 95% of relative humidity (%) is shown in Table 3, drawing 2, and drawing 3. Among drawing, it means that nothing has added to presentation No.6, and expresses having added NiO to presentation No.6 as "6 Additive-free" with "6+NiO." In addition, although the data of drawing 2 were not written, it is clear from drawing 2 that it is a steady state in the place which decreased in number 20% to initial value.

[Table 2]

Niom [wt%]			Q a	Т•[℃]	
0. 2	2300	5 7	120	242	
0. 5	2600	5 9	100	237	
1. 0	2900	6 1	9 5	230	
3. 0	3 1 0 0	5 6	100	221	
<b>5.</b> 0	3200	5 5	100	205	

[Table	[Table 3]										
時間	素		NIC	添加	量 [ ]	重量%	]				
[hr]	子	٥.	2	٥.	5	1.	0	З.	0	5.	0
初期	Α	125		107		9 5		101		102	
	В		117		107		97		9 5		99
114	A	-5		-4		-5		- 9		-3	
	В		-5		0		-5		-5		-5
280	A	-7		-4		+2		-3		-3	
	В		-3		-4		+2		+5		-3
446	A	-10		+6		-2		-4	-	+2	٠
	В		-7		-5		-7		+1		-4
1043	A	-4		+6		+3		+3		0	
	8		-8		+5		+2		+8		+1

Only by carrying out specified quantity addition of the NiO basic presentation No.6, Kr was able to be raised as epsilonr, lowering Qm and aging of Qm under high humidity was able to be further controlled so that Table 2, Table 3, drawing 2, and drawing 3 might see.

[0016] - The example of an example 2-book evaluates many of the properties about the piezoelectric ceramics for ceramic filter components which added NiO to basic presentation No.7 of an example 1. That is, the piezoelectric ceramics for ceramic filter components were manufactured by the same approach as an example 1 to 100% of raw materials which carried out weighing capacity so that it might be set to presentation No.7 of said table 1 and <u>drawing 1</u> except having carried out specified quantity addition of the NiO of 97% of purity. About these piezoelectric ceramics for ceramic filter components, the result of having measured epsilonr, Kr and Qm, and Curie point Tc is shown in Table 4. [0017] Moreover, the result of having measured the rate of aging to the initial value of Qm in the inside of 60 degrees C and the ambient atmosphere of 95% of relative humidity (%) is shown in Table 5, drawing 4, and drawing 5. Among drawing, it means that nothing has added to presentation No.7, and expresses having added NiO to presentation No.7 as "7 Additive-free" with "7+NiO." In addition, although the data of drawing 4 were not written, it is clear from drawing 4 that it is a steady state in the place which decreased in number 20% to initial value.

[Table 4	<u> </u>				
NiOM [wt%]	8 T	Kr[%]	Q »	Т с[°С]	
0. 2	750	3 9	190	274	
0. 5	780	4 2	160	269	
1. 0	790	4 7	160	265	
3. 0	840	4 7	160	257	
5. 0	990	4 5	150	238	

[Table	e 5]											
時間	素		NiO添加量[重量%]									
[br]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3.	0	5.	0	
初期	A	200		160		160		170		150		
	В		190		160		160		160		150	
119	A	-26		~7		-6		-10		-8		
	В		-23		- 9		-6		-5		-5	
453	A	-88		-5	-	-6		-3		-7		
	В		-52		-3		-1		-1		- 6	
548	Α	-74		-6		- 9		-3	·	-7		
	В		-56		-4		-8		0		-3	
1046	A	-85		-11		-16		-5	-	-9		
	В		-71		- 9		-9		-5		-5	

Only by carrying out specified quantity addition of the NiO also to basic presentation No.7, Kr was able to be raised as epsilonr, lowering Qm and aging of Qm under high humidity was able to be further controlled so that Table 4, Table 5, <u>drawing 4</u>, and <u>drawing 5</u> might see.

[0019] - The example of an example of comparison 1-book evaluates many of the properties about the piezoelectric ceramics for ceramic filter components which added MnO2 to basic presentation No.6 of an example 1, or No.7. That is, the piezoelectric ceramics for ceramic filter components were manufactured by the same approach as an example 1 to 100% of raw materials which carried out weighing capacity so that it might be set to presentation No.6 of said table 1 and drawing 1, or No.7 except having carried out specified quantity addition of MnO2 of 94% of purity. About these piezoelectric ceramics for ceramic filter components, the result of having measured epsilonr, Kr and Qm, and Curie point Tc is shown in Table 6 (basic presentation No.6) and 8 (basic presentation No.7). [0020] Moreover, the result of having measured the rate of aging to the initial value of Qm in the inside of 60 degrees C and the ambient atmosphere of 95% of relative humidity (%) is shown in Table 7 and drawing 6 about the porcelain which added MnO2 to basic presentation No.6, and the result measured similarly is shown in Table 9 and drawing 7 about the porcelain which added MnO2 to basic presentation No.6, and expresses

having added MnO2 to presentation No.7 as "6+MnO2" with "7+MnO2." [0021]

[Table	6]

<u></u>				
Mn0,#	вг	Kr[%]	Qı	Тс[℃]
0. 2	1800	6 1	750	2 3 7
0. 5	1200	5 8	1200	231
1. 0	920	5 2	1300	218
3. 0	670	4 2	650	181

[Table 7]

時間	粜		Mnc	) 減流力	n量(	重量9	k ]		
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	З.	0
初期	A	760		1900	1	1200		630	
	В		490		1100		1400		680
117	A	-47		-33		-24		-16	
	В		-13		-44		-24		-21
233	A	-61		-35		-34		-9	
	В		-30		-41		-44		-17
283	A	-36		0	-	-18		-10	•
	B		+7		-11		-17		-22
470	A	-39		-17		-16		-10	
	В		-9		+32		-24		-14

[Table 8]

MnO:重 [wt%]	8 T	K r[\$]	Qв	T c [°C]
0. 2	6 5 0	5 1	410	263
0. 5	5 5 0	4 2	720	260
1. 0	5 2 0	4 8	2500	242
3. 0	5 1 0	4 1	7 5 0	207

[Table 9]

時間	未	MnO。添加量 [重量%]							
[hr]	子	0. 2	0.	5	1. 0	3.	0		
初期	A	180	720		1300	650			
	В	4	20	130	2500		750		
122	A	-20	-11		-1	-3			
	В		3 5	- 8	-44		-18		
472	A	-6	-2		+5	+9			
	В	-	19	-7	-46		-6		
574	A	-11	+3		+42	+6			
	В	-:	27	. <b>-10</b>	-23		-15		
1115	A	-12	+3		+170	+11			
	В	-	18	-15	+53		-14		

As seen in Tables 6-9 and drawing 6, and 7, even if it added MnO2 to any of basic presentation No.6 and No.7, improvement in Kr was not accepted to be about [becoming rather large] and epsilonr, either, and Om was not able to control aging of Om under high humidity further the first stage, either, [0022] - The example of an example of comparison 2-book evaluates many of the properties about the piezoelectric ceramics for ceramic filter components which added CoO to basic presentation No.6 of an example 1, or No.7. That is, the piezoelectric ceramics for ceramic filter components were manufactured by the same approach as an example 1 to 100% of raw materials which carried out weighing capacity so that it might be set to presentation No.6 of said table 1 and drawing 1, or No.7 except having carried out specified quantity addition of the CoO of 97.8% of purity. About these piezoelectric ceramics for ceramic filter components, the result of having measured epsilonr, Kr and Qm, and Curie point Tc is shown in Table 10 (basic presentation No.6) and 12 (basic presentation No.13). [0023] Moreover, the result of having measured the rate of aging to the initial value of Qm in the inside of 60 degrees C and the ambient atmosphere of 95% of relative humidity (%) is shown in Table 11 and drawing 8 about the porcelain which added CoO to basic presentation No.6, and the result measured similarly is shown in Table 13 and drawing 9 about the porcelain which added CoO to basic presentation No.7. Among drawing, it means having added CoO to presentation No.6, and expresses having added CoO to presentation No.7 as "6+CoO" with "7+CoO."

[Table 10]

[0024]

1 4010 1				
CoO量 [wt%]	8 [	Kr[%]	Q n	Τ•[℃]
0. 2	1900	63	490	243
0. 5	2200	6 2	360	239
1. 0	2400	5 8	200	238
3. 0	分包	不能		231

[Table 11]

時間	柔	C o O 添加量 [重量%]						
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3. 0
初期	А	530		350		210		
	В		460		360		210	
20				-				刻
70	A B	-26	-97	-23	-35	-3	-12	定
			-31		-35		-12	AC.
131	A	-38		-20		+18		뱐
	В		-29		-13		+10	
								Ť
378	A	-18		+\$		+1		
	В		-19		-1		+1	
953	A	-5		+6		+20		
	В		+17	,	-1		+18	

[Table 1	2]			
Co0 == [wt%]	s r	Kr[%]	Q m	Το[℃]
0. 2	5 5 0	5 1	800	270
0.5	5 1 0	4.8	530	271
1. 0	5 1 0	4 7	600	267
9. 0	分丰	下 #	ž	263

[Table	e 13	]							
時間	素		C o O 添加量 [重量%]						
[hr]	子	0.	2	0.	5	1.	0	3. 0	
初期	A B	810	760	560	500	650	580		
134	A	-17		-21		-16		趣	
	В	•	-3		+3		-6	定	
188	A B	+10	+14	- 5	+6	-10	+4	놘	
380	A B	-41	-15	-16	-7	-13	-8	¥.	
997	A	-84		-27	•	-13			
	В		-69		-26		-14		

As seen in Tables 10-13 and <u>drawing 8</u>, and 9, even if it added CoO to any of basic presentation No.6 and No.7, improvement in Kr was not accepted to be about [becoming rather large] and epsilonr, either, and Qm was not able to control aging of Qm under high humidity further the first stage, either. [0025]

[Effect of the Invention] As mentioned above, since the piezoelectric-ceramics constituent of this invention has a small mechanical quality factor, phase distortion is small if this is applied to a ceramic filter component, since a dielectric constant and the electromechanical coupling coefficient are high, and it becomes the thing excellent in the group delay property and moisture resistance is moreover improved remarkably, that property is maintainable for a long period of time.

JAPANESE [JP,07-315926,A]

CLAIMS DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS OPERATION EXAMPLE DESCRIPTION OF DRAWINGS DRAWINGS

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DESCRIPTION OF DRAWINGS**

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is 3 component system composition diagram showing the range of the basic constituent of the piezoelectric-ceramics constituent of this invention.

[Drawing 2] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which consists only of basic constituent No.6.

[Drawing 3] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added NiO to basic constituent No.6.

[Drawing 4] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which consists only of basic constituent No.7.

[Drawing 5] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added NiO to basic constituent No.7.

[Drawing 6] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added MnO2 to basic constituent No.6.

[Drawing 7] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added MnO2 to basic constituent No.7.

[Drawing 8] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added CoO to basic constituent No.6.

[Drawing 9] It is the graph which shows aging under the high humidity of Qm of the piezoelectric-ceramics constituent which added CoO to basic constituent No.7.